ชื่อเรื่อง ผลของการระคมยิงกรคคีออกซีไร โบนิวคลีอิคด้วยพลาสมา

ชื่อผู้เขียน นายชานนท์ ใจชื่น

ชื่อปริญญา วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทค โน โลยีชีวภาพ

ประธานกรรมการที่ปรึกษา อาจารย์ คร.รัฐพร จันทร์เคช

บทคัดย่อ

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลของพลาสมาที่มีต่อดีเอ็นเอ ในการเหนี่ยวนำ ให้เกิดการกลายพันธุ์ ซึ่งตัวอย่างของดีเอ็นเอที่ใช้คือ พลาสมิด pUC19 และ LacZ gene โดยจะถูก ยิงด้วยพลาสมาที่อยู่ในรูปของไอออนในโตรเจน ซึ่งวิธีการจะให้ bias ที่แตกต่างกันที่ 2.5, 3.5 และ 5 กิโล โวลต์ และปริมาณไอออนที่แตกต่างเช่นกันที่ 0.5, 1, 2 และ 4 x 10¹⁵ ions / cm² โดยตัวอย่าง ของดีเอ็นเอทั้งสองที่ผ่านการเหนี่ยวนำจะถูกส่งถ่ายเข้าสู่แบคทีเรีย Escherichia coli สายพันธุ์ DHSa แล้วสังเกตการกลายพันธุ์ จากการศึกษาพบว่ามีการเพิ่มขึ้นของความถี่ของการกลายพันธุ์ อันเกิดจากการกำหนด bias และปริมาณของไอออน ซึ่งความเสียหายของยีน LacZ มีผลด่อการเกิด การกลายพันธุ์ของแบคทีเรีย ซึ่งเกิดจากการเหนี่ยวนำของพลาสมา และการวิเคราะห์ลำดับเบสของ ดีเอ็นเอยืนยันความเสียหายของยีน LacZ และเผยถึงชนิดของความเสียหายโตยการเกิด deletion ใน พลาสมิต pUC19 และการ transversion ใน LacZ gene และเบสไซโตซีนที่มี radiation-sensitivity สูงสุด

Title Effect of Plasma Immersion Ion Implantation on

Deoxyribonucleic Acid

Author Mr. Chanon Jaichuen

Degree of Master of Science in Biotechnology

Advisory Committee Chairperson Dr. Ruttaporn Chundet

ABSTRACT

This study was conducted to investigate the effect of plasma immersion ion implantation on DNA as a method of mutation induction. Samples of plasmid DNA pUC19 and a DNA fragment containing the *LacZ* gene were directly bombarded with nitrogen plasma immersion ion implantation of varied biases (2.5, 3.5 and 5 kV) and varied fluences (0.5, 1, 2 and 4 x 10¹⁵ ions/cm²). Plasma treated DNA and DNA fragments were transferred into the bacteria, *Escherichia coli* DH50, to observe mutation induction. Mutation frequencies as a function of the bias voltage for fixed fluences and as a function of fluence for fixed bias, were found to increase in direct proportion with bias or fluence. Damage in the *LacZ* gene was then identified to determine the kinds of mutation induced by plasma implantation on the DNA. DNA sequencing confirmed the damage to the *LacZ* gene and revealed the dominant types of damage: deletion of pUC19, transversion in the *LacZ* gene fragment and mutation of the base cytosine (C) with highest radiosensitivity.